

SAMPLE

検査成績表  
<TEST REPORT>

HIOKI  
HIOKI E. E. CORPORATION

1/1

品名 <Model Name> ( 8chスキャナユニット<8ch SCANNER UNIT> )  
 形名 <Model Number> ( 3901 )  
 製造番号 <Serial No.> ( No. 110801234 )  
 検査年月日 <Test Date> ( 2011-08-08 )  
 <YYYY-MM-DD>  
 検査条件 <Test Conditions> ( 25.5 °C, 55 %rh )  
 電源周波数 <Supply Frequency> ( 60 Hz )

レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
PT	321.51 mV (650°C)	648.00 °C ~ 652.00 °C	( 652.00 °C )
30mV	29.000 mV	28.974 mV ~ 29.026 mV	( 29.026 mV )
300mV	290.00 mV	289.80 mV ~ 290.20 mV	( 290.20 mV )
3V	2.9000 V	2.8980 V ~ 2.9020 V	( 2.9020 V )
30V	21.000 V	20.976 V ~ 21.024 V	( 21.024 V )
K	27.022 mV (650°C)	647.9 °C ~ 652.1 °C	( 652.1 °C )
B	2.1 mV (650°C)	644.7 °C ~ 655.3 °C	( 655.3 °C )

レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	入力(校正値) <Input> (<Calibration>)	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
3Ω	1.9000 Ω	1.9000 Ω ( 1.9000 Ω )	( 1.8500 Ω ) ~ ( 1.9500 Ω )	( 1.9000 Ω )
30Ω	19.000 Ω	19.000 Ω ( 19.000 Ω )	( 18.500 Ω ) ~ ( 19.500 Ω )	( 19.000 Ω )
300Ω	190.00 Ω	190.00 Ω ( 190.00 Ω )	( 185.00 Ω ) ~ ( 195.00 Ω )	( 190.00 Ω )
3kΩ	1.9000 kΩ	1.9000 kΩ ( 1.9000 kΩ )	( 1.8500 kΩ ) ~ ( 1.9500 kΩ )	( 1.9000 kΩ )
30kΩ	19.00 kΩ	19.00 kΩ ( 19.00 kΩ )	( 18.50 kΩ ) ~ ( 19.50 kΩ )	( 19.00 kΩ )

機能 <Function>	結果 <Result>
1. 基準接点補償 <Reference Junction Compensation>	( PASS )
2. EXIT IN <EXIT IN>	( PASS )
3. バーンアウト <Burn Out>	( PASS )

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定 <Overall Result>	検査者 <Inspected By>	承認者 <Approved By>
( PASS )	( )	( )

No.3901-2